

สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง

ผลการทดลองวัดสภาพนำไฟฟ้าเชิงแสงของสารกึ่งตัวนำ AgGaTe_2 สามารถแบ่งออกเป็น 3 เรื่องใหญ่ ๆ คือ เรื่องการทำรอยต่อแบบโอห์มิก เรื่องการมีอยู่ของเซนซิไตซิงเช่นเคอร์โนใน AgGaTe_2 และสุดท้ายคือเรื่องการแยกของแถบวาเลนซ์จากอันตรกริยาสปินกับออร์บิตและจากอันตรกริยาเนื่องจากสนามของผลึกซึ่งไม่เป็นลูกบาศก์ ซึ่งจะได้อธิบายถึงเป็นเรื่อง ๆ ไป

การทำรอยต่อแบบโอห์มิกสำหรับ AgGaTe_2 ในครั้งนี้ พบว่าสามารถทำรอยต่อแบบโอห์มิกได้ง่าย ๆ โดยใช้ In-Ga สัมผัสกับ AgGaTe_2 โดยตรงแล้วนำไปให้ความร้อนด้วยการฉายไฟสปอร์ตไลท์ให้รอยต่อมีอุณหภูมิประมาณ 100°C เป็นเวลาประมาณ 15 ชั่วโมง ก็จะได้รอยต่อแบบโอห์มิกตามเหตุผลที่กล่าวมาแล้วในบทที่ 4 แต่รอยต่อที่ใช้ In-Ga สัมผัสโดยตรงนี้จะใช้ไม่ได้อุณหภูมิต่ำ เพราะจะเกิดรอยแยกชั้นที่รอยต่อทำให้เกิดสัญญาณควมมากหรืออาจไม่มีสัญญาณออกมาเลย จึงใช้วิธีบัตกรีด้วยตะกั่วบัตกรีให้ส่วนผสมของโลหะทั้งหมดคติดแน่นกับ AgGaTe_2 แล้วนำไปให้ความร้อนด้วยไฟสปอร์ตไลท์เหมือนเดิม ก็จะได้รอยต่อแบบโอห์มิกซึ่งใช้ได้ทั้งที่อุณหภูมิห้องและอุณหภูมิต่ำ

จากการวัดสภาพนำไฟฟ้าเชิงแสงของ AgGaTe_2 ในครั้งนี้ สามารถตรวจพบการย้ายสถานะของระดับพลังงาน 5 ระดับด้วยกัน โดยการย้ายสถานะจะทำให้เกิดพีค (peak) หรือบ่า (shoulder) ในกราฟของผลตอบสนองต่อแสง ระดับพลังงานทั้ง 5 ที่ตรวจพบมีระดับที่อุณหภูมิห้องที่ 1.11 eV 1.20 eV 1.30 eV 1.37 eV และ 2.18 eV ตามลำดับ ระดับ 1.11 eV นั้นเห็นเป็นพีคทั้งจากการวัดตามแบบฉบับ (รูป 5.9) และจากการวัดตามแบบกระแสแสงที่ (รูป 5.10) ระดับ 1.20 eV จากการวัดตามแบบฉบับจะเห็นเป็นบ่าแต่จากการวัดแบบกระแสแสงที่จะเห็นเป็นพีค ระดับ 1.30 eV และ 1.37 eV จากการวัดตามแบบฉบับจะเห็นเป็นพีครวมกันเป็นพีคเดียว แต่จากการวัดตามแบบกระแสแสงที่จะเห็นแยกเป็นพีคและบ่าอย่างชัดเจน ส่วนระดับ 2.18 eV นั้นจะเห็นได้เฉพาะจากการวัดตามแบบฉบับ

ในบทที่ 3 ได้กล่าวมาแล้วว่าการมีเซมิโคไดซิงเซมิเตอร์ในสารกึ่งตัวนำนั้น จะทำให้เกิดปรากฏการณ์ 3 อย่างคือ ซุปเปอร์ลิเนียร์ตี ออพติคัลแควนซิงและเทอร์มัล แควนซิง ในการทดลองครั้งนี้จะเห็นปรากฏการณ์ซุปเปอร์ลิเนียร์ตีได้จากรูป 5.13 ในช่วง ที่ความเข้มของแสงน้อย ๆ จากรูปเดียวกันนี้ในช่วงที่แสงมีความเข้มมาก ๆ จะเห็นปรากฏการณ์ ออพติคัลแควนซิงเด่นขึ้นมา ส่วนปรากฏการณ์เทอร์มัลแควนซิงนั้นดูได้จากทั้งรูปที่ 5.9 และ 5.10 ซึ่งจะเห็นว่าผลตอบสนองต่อแสงที่อุณหภูมิห้องน้อยกว่าผลตอบสนองต่อแสงที่อุณหภูมิต่ำ หลายสิบเท่า นั่นก็คือเมื่อเพิ่มอุณหภูมิจะเกิดปรากฏการณ์เทอร์มัลแควนซิงขึ้น จากหลักฐาน ดังกล่าวแสดงว่า AgGaTe_2 ที่ใช้ทดลองนี้มีเซมิโคไดซิงเซมิเตอร์ โดยการจะมีเซมิโคไดซิง เซมิเตอร์ได้นั้นจะต้องมีเซมิเตอร์อย่างน้อย 2 เซมิเตอร์คือเซมิเตอร์ I และเซมิเตอร์ II ซึ่งแต่ละเซมิเตอร์ต้องมีความหนาแน่นมากพอสมควร โดยเซมิเตอร์ II จะอยู่ชั้น ๆ ส่วน เซมิเตอร์ I จะอยู่ลึกเข้าไปในช่องว่างแถบพลังงาน เซมิเตอร์ II จะต้องมีครอสเซกชัน ที่จะจับพาหะข้างน้อยมากกว่าครอสเซกชันที่จะจับพาหะข้างมาก หรือก็คือเซมิเตอร์ II ควร จะมีระดับพลังงานในกราฟของผลตอบสนองต่อแสงใกล้เคียงกับระดับของช่องว่างแถบพลังงาน

ในสารกึ่งตัวนำกลุ่มซาลโคไนด์ที่แถบวาเลนซ์จะแยกออกเป็น 3 ระดับเพราะ อันตรกิริยาสปินกับออร์บิตและเพราะอันตรกิริยาเนื่องจากสนามของผลึกซึ่งไม่เป็นลูกบาศก์ จึงทำให้เกิดช่องว่างแถบพลังงาน 3 ระดับเช่นกันคือ E_A , E_B และ E_C ดังได้กล่าว มาแล้วในบทที่ 2 สำหรับ AgGaTe_2 นั้นมีผู้รายงานว่า [8] $E_A = 1.32 \text{ eV}$ $E_B = 1.43 \text{ eV}$ และ $E_C = 2.23 \text{ eV}$ ตามลำดับ โดยผลการวัดช่องว่างแถบ พลังงานของ AgGaTe_2 ครั้งอื่น ๆ ที่หลายคนได้วัดไว้ [21] จะได้ E_A อยู่ในช่วง $1.1 - 1.326 \text{ eV}$ ถ้ายึดถือข้อมูลนี้ประกอบกับข้อมูลของเซมิโคไดซิงเซมิเตอร์ตามที่กล่าว มาแล้ว และระลึกว่า AgGaTe_2 ที่ใช้ทดลองครั้งนี้เป็นสารกึ่งตัวนำชนิดพีซึ่งได้กล่าวมาแล้ว ในบทนำ ดังนั้นระดับพลังงาน 5 ระดับที่ตรวจพบจึงควรมีความหมายดังนี้

ระดับ 1.11 eV ควรเป็นระดับของเซมิเตอร์ I ซึ่งอยู่เหนือแถบวาเลนซ์ ประมาณ 1.11 eV ระดับ 1.20 eV ควรเป็นระดับของเซมิเตอร์ II ซึ่งอยู่เหนือ แถบวาเลนซ์ประมาณ 1.20 eV ทั้งเซมิเตอร์ I และเซมิเตอร์ II เกิดจากสิ่งเจือปน

หรือความไม่สมบูรณ์ของผลึก โดยเซมิคอนดักเตอร์ II จะมีครอสเซกชันที่จะจับอิเล็กตรอนอิสระมากกว่าครอสเซกชันที่จะจับโฮลอิสระ ความหนาแน่นของเซมิคอนดักเตอร์ I และเซมิคอนดักเตอร์ II นั้น อาจประมาณอย่างคร่าว ๆ ได้จากรูป 5.10 โดยดูความสูงของพีคที่ 1.11 eV และ 1.20 eV เทียบกับความสูงของพีคที่สูงที่สุดคือพีคที่ 1.30 eV ซึ่งจะเห็นว่าความหนาแน่นของเซมิคอนดักเตอร์ I และเซมิคอนดักเตอร์ II นั้นมากพอที่จะเชื่อได้ว่าทำให้เกิดเซมิคอนดักเตอร์ชนิด

ระดับ 1.30 eV ควรเป็นระดับของ E_A ระดับ 1.37 eV ควรเป็นระดับของ E_B และระดับ 2.18 eV ควรเป็นระดับของ E_C ที่อุณหภูมิค่าจากการวัดตามแบบกระแสดังที่ (รูป 5.10) จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าระดับเหล่านี้จะเลื่อนไปทางขวาเล็กน้อยประมาณ 0.02 eV เมื่อเทียบกับที่อุณหภูมิห้อง ซึ่งหมายความว่าเมื่อลดอุณหภูมิลง ช่องว่างแถบพลังงานจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนั่นเอง

ความไม่สามารถทำซ้ำได้ในการวัดสภาพนำไฟฟ้าเชิงแสงดูได้จากกราฟในรูปที่ 5.9 เมื่อใช้ตัวกรองแสงต่างกันกราฟจะไม่ซ้ำเดิม หรือแม้แต่ใช้ตัวกรองแสงชนิดเดียวกัน ในรูป 5.11 ก. เมื่อเวลาต่างกันผลตอบสนองต่อแสงจะไม่คงที่ ความไม่สามารถทำซ้ำได้นี้สามารถแก้ไขได้โดยการเควนซ์ด้วยแสง ซึ่งจากรูป 5.11 ข เมื่อเควนซ์แล้วผลตอบสนองต่อแสงจะคงที่ และจากรูป 5.14 จะเห็นว่าปรากฏการณ์ซูเปอร์ลิเนียร์ตีและออฟติกัลเควนซ์จะไม่เกิดขึ้นเมื่อเควนซ์ด้วยแสง แต่การเควนซ์ด้วยแสงนี้จะทำให้รูปร่างกราฟของผลตอบสนองต่อแสงผิดไปจากเดิม เห็นได้จากรูปที่ 5.12 เมื่อเควนซ์ด้วยแสงความยาวคลื่นมากกว่า $1,050 \text{ nm}$ พีคของเซมิคอนดักเตอร์ II ที่ 1.20 eV จะหายไป

ข้อสรุปผลการทดลองทั้งหมดข้างต้น ได้จากการวัดผลตอบสนองต่อแสง 2 แบบ คือการวัดตามแบบฉบับและการวัดตามแบบกระแสดังที่ ซึ่งทั้งสองแบบต่างก็ให้ผลยืนยันใกล้เคียงกัน สำหรับข้อดีข้อเสียของการวัดแต่ละแบบมีดังนี้

การวัดสภาพนำไฟฟ้าเชิงแสงตามแบบฉบับ

- ข้อดี 1. วัดได้ง่ายเพราะไม่ต้องปรับแบริเอค
 2. วัดได้ในช่วงพลังงานแสงกว้าง โดยเมื่อวัดที่อุณหภูมิค่า
 จะวัดได้ในช่วงพลังงานแสงกว้างขึ้นอีก
- ข้อเสีย 1. แยกหักหรือบ่าให้เห็นระดับพลังงานต่าง ๆ ได้ไม่ชัดเจน
 2. ผลตอบสนองต่อแสงอาจเชื่อถือไม่ได้

การวัดสภาพนำไฟฟ้าเชิงแสงตามแบบกระแสกึ่ง

- ข้อดี 1. แยกหักหรือบ่าให้เห็นระดับพลังงานต่าง ๆ ได้ชัดเจน
 2. ผลตอบสนองต่อแสงเชื่อถือได้
- ข้อเสีย 1. วัดได้ยากเพราะต้องปรับแบริเอคให้กระแสกึ่งที่
 2. วัดได้ในช่วงพลังงานแสงที่ไม่กว้างเพราะสัญญาณจะอ่อนจนเชื่อ
 ถือไม่ได้เมื่อลดแบริเอคลง

การวัดคุณสมบัติของสารกึ่งตัวนำนั้น การวัดแต่ละอย่างก็มีข้อดีข้อเสียของตัวเอง ตัวอย่างเช่นการวัดสภาพนำไฟฟ้าเชิงแสงมีกระบวนการหลายกระบวนการเข้ามาเกี่ยวข้องดังที่กล่าวมาแล้วในบทที่ 3 ดังนั้นข้อมูลที่ได้อาจไม่ตรงไปตรงมา แต่การวัดสภาพนำไฟฟ้าเชิงแสงสามารถแยกระดับพลังงานที่ใกล้เคียงกันให้เห็นได้ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวัดแบบกระแสกึ่ง) ซึ่งถ้าเป็นการวัดการดูดกลืนแสงแล้วถึงแม้ข้อมูลที่ได้อาจไม่ตรงไปตรงมาแต่ก็สามารถแยกระดับพลังงานที่ใกล้เคียงกันให้เห็นได้โดยเด่นชัด ดังตัวอย่างในรูป 2.16 ยิ่งถ้าเป็นระดับพลังงานที่ใกล้เคียงกับช่องว่างแถบพลังงานแล้วการวัดการดูดกลืนแสงยิ่งแยกไม่ออกว่าอันไหนเป็นระดับในช่องว่างแถบพลังงาน อันไหนเป็นระดับของตัวช่องว่างแถบพลังงานเอง (22) และการที่มีผู้วัดได้ช่องว่างแถบพลังงานของ AgGaTe_2 อยู่ในช่วง $1.1-1.326 \text{ eV}$ นั้น อาจเป็นเพราะวาระดับพลังงานที่วัดได้นั้นไม่ใช่ระดับพลังงานของช่องว่างแถบพลังงาน แต่เป็นระดับพลังงานของสิ่งเจือปนหรือความไม่สมบูรณ์ของผลึกที่มีความหนาแน่นจำนวนมากและมีระดับพลังงานใกล้เคียงกับช่องว่างแถบพลังงาน จะเห็นได้จากตัวอย่างในรูป 2.15 ซึ่งการวัดการดูดกลืนแสงโคคาช่องว่างแถบพลังงานของ AgGaTe_2 เพียง 1.21 eV เท่านั้น

ประโยชน์ที่ได้รับจากผลการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ทำให้รู้แนวทางและวิธีในการทำรอยต่อแบบโอห์มิก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสารกึ่งตัวนำชนิดที่นั้นสามารถทำรอยต่อแบบโอห์มิกที่ใช้งานได้ดีทั้งที่อุณหภูมิห้องและที่อุณหภูมิต่ำ จึงเป็นพื้นฐานของการวัดอื่น ๆ ที่ต้องการรอยต่อแบบโอห์มิก และในการวิจัยครั้งนี้ทำให้รู้ว่า AgGaTe_2 ที่เตรียมขึ้นมาได้ยังมีสิ่งเจือปนหรือความไม่สมบูรณ์ของผลึกอยู่ จึงเป็นประโยชน์ในการเตรียม AgGaTe_2 ครั้งต่อไป และการศึกษาสภาพนำไฟฟ้าเชิงแสงนั้นยังทำให้สามารถศึกษาคุณสมบัติของการย้ายสถานะเนื่องจากแสงความยาวคลื่นต่าง ๆ ซึ่งเป็นปริมาณทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสมบัติของการดูดกลืนแสง

จากผลการวิจัยครั้งนี้ สิ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อวิชาการทางด้านนี้ก็คือเป็นการยืนยันผลการศึกษาก่อนการแยกของแถบวาเลนซ์ของสารกึ่งตัวนำกลุ่มซาลโคไฟไรต์ ซึ่งได้มีการศึกษาโดยวิธีอื่น ๆ มาแล้ว และผลการวิจัยครั้งนี้ยังให้ความกระจ่างต่อผลการศึกษาช่องว่างแถบพลังงานโดยวิธีวัดการดูดกลืนแสงซึ่งให้ค่าของช่องว่างแถบพลังงานต่ำกว่าความเป็นจริงอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากระดับพลังงานในช่องว่างแถบพลังงานซึ่งระดับพลังงานนี้เกิดจากสิ่งเจือปนหรือความไม่สมบูรณ์ของผลึก

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้อเสนอแนะ

วิธีวัดสภาพนำไฟฟ้าเชิงแสงสามารถใช้ได้ดีในการศึกษาโครงสร้างแถบพลังงานของสารกึ่งตัวนำที่มีสิ่งเจือปนหรือความไม่สมบูรณ์ของผลึกที่เรียกว่าเซนซีไตซิงเซนเตอร์ ดังนั้นในสารกึ่งตัวนำธรรมดาที่ไม่มีเซนซีไตซิงเซนเตอร์ ก็อาจใช้วิธีสภาพนำไฟฟ้าเชิงแสงได้ โดยการเติมสิ่งเจือปนลงไปในสารกึ่งตัวนำนั้น ให้เกิดเซนซีไตซิงเซนเตอร์ขึ้นมา ซึ่งทำให้สามารถใช้วิธีการดังกล่าวนี้ศึกษาโครงสร้างแถบพลังงานรวมทั้งระดับพลังงานในช่องว่างแถบพลังงานของสารนั้นได้

อนึ่ง จากผลการศึกษาในสารกึ่งตัวนำ AgGaTe_2 มี $E_g = 1.30 \text{ eV}$ ซึ่งมีขนาดที่เหมาะสมที่สามารถนำไปใช้ประดิษฐ์เป็นเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพสูงได้ และ AgGaTe_2 นี้เป็นสารซึ่งมีความไม่สมบูรณ์ที่เกิดขึ้นโดยตัวของสารเอง (native defect) ซึ่งทำให้เป็นสารที่มีผลตอบสนองต่อแสงสูงมาก จึงน่าจะมีการวิจัย AgGaTe_2 ในเชิงประยุกต์ทางด้านการศึกษาประดิษฐ์เป็นเซลล์แสงอาทิตย์ต่อไป

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย